## 科学研究費助成事業

研究成果報告書

6 月 1 4 日現在 平成 28 年 機関番号: 13901 研究種目:基盤研究(B)(一般) 研究期間: 2013~2015 課題番号: 25289358 研究課題名(和文)セルフオーガニゼーションを利用した高性能マルチスケールエネルギー材料の創製 研究課題名(英文)Development of high-efficient multi-scale energy materials using self-organization 研究代表者 一野 祐亮 (Ichino, Yusuke) 名古屋大学・未来材料・システム研究所・准教授

研究者番号:90377812

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,700,000円

研究成果の概要(和文): 超伝導体や熱電変換材料などのエネルギー材料内で生じるセルフオーガニゼーション(自己組織化)の制御技術を確立し、マクロスケールなエネルギー性能を飛躍的に向上させる、高性能マルチスケールエネルギー酸化物材料開発技術の創製を目的とした。 の現として、REBa2Cu30y超伝導薄膜の作製条件によってBaM03の自己組織化を制御し、世界最高クラスの超伝導特性

が得られた。この自己組織化を数値シミュレーションによって再現するコードを開発し、自己組織化機構を明らかにし た。

研究成果の概要(英文): We developed fabrication techniques of high-efficient energy materials such as superconductors and thermoelectric materials, by controlling self-organization within the materials. We controlled self-organization of BaMO3 within REBa2Cu3Oy superconducting films by the films growth conditions and obtained the excellent superconducting properties which is one of the world records as of now. Additionally, we developed numerical simulation code for the self-organization and clarified the self-organization process.

研究分野: 機能性材料工学

キーワード: 超伝導 熱電変換 薄膜 ナノスケール 自己組織化

## 1. 研究開始当初の背景

日本政府は、政策としてグリーンイノベー ションによる環境・エネルギー大国戦略を打 ち出している。超伝導は臨界電流密度(J<sub>c</sub>)まで 電気抵抗がゼロであるため、超低損失で電力 輸送する超伝導ケーブル、強磁場発生超伝導 マグネットを用いた超伝導磁気エネルギー 貯蔵装置そして大型風力発電機器の高効率 化などが実現できる。また熱電変換材料は 様々な熱源からの廃熱を電力として回収・再 利用することができるため、火力発電プラン トの効率向上などが期待できる。

YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> (Y123)や REBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> (RE123, RE は希土類元素)酸化物超伝導体は 90 K 以 上の超伝導転移温度(*T*<sub>c</sub>)を持つため、安価 な液体窒素(77.3 K)でも超伝導状態が発現す る。現在、日米を中心に Y123 や RE123 超伝 導線材の研究・開発が行われている。近年、 Y123 薄膜に BaMO<sub>3</sub> (BMO: M=Zr, Sn, Hf など) を添加することで磁場中における *J*<sub>c</sub>が飛躍的 に向上することが報告されている[引用文献 ①]。また、酸化物熱電変換薄膜は、薄膜技術 を用いたナノレベルの積層構造などによっ て熱電変換効率が大幅に向上することが報 告されている[引用文献<sup>②</sup>]。

これまで我々は、パルスレーザー蒸着法(PLD 法)とコンビナトリアルケミストリーの概念 を組み合わせたコンビナトリアル-PLD 法 (C-PLD 法)を用いることで、BSO 添加量の高 速最適化によってナノ構造制御ができるこ とを明らかにし、磁場中超伝導特性の向上に 成功した [引用文献③]。また、CeO<sub>2</sub>薄膜に適 切な熱処理を加えるとナノサイズの迷路状 パターンをはじめとして、ナノドットなど多 彩な形態が形成されることを明らかにした [引用文献④]。この CeO<sub>2</sub> ナノパターン上に (Sm, Ce)<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> 熱電変換薄膜をエピタキシャ ル成長させ熱電変換特性を評価したところ、 ナノパターンの高さによって熱電変換性能 が変化することを明らかにした。

以上のように、ナノ構造制御したエネルギ ー材料によってエネルギー効率の向上、温室 効果ガスの削減などが期待されるため、高性 能エネルギー材料はグリーンイノベーショ ンの中核技術になり得る。

## 2. 研究の目的

超伝導体に大電流を流した際に、自らが発 生した磁場が量子化磁束線の形で内部に侵 入し、ローレンツ力による量子化磁束線の運 動によってゼロ抵抗状態が破れるという欠 点がある。熱電変換材料では、変換効率の指 標である性能指数Zが熱伝導率に反比例する ため、低い熱伝導率が要求される。これらを 解決するために、超伝導体の場合には磁束線 と同程度(数~数+ nm)の常伝導体や欠陥 を導入すれば、磁束線がこれらにトラップさ れ、より大きな電流値までゼロ抵抗を保てる。 また、熱電変換材料の場合は、転位などの結 晶欠陥によってフォノンが散乱され熱伝導 率が低下した結果、熱電変換効率が向上する。 以上に基づいて本課題では図1に示すように、 ナノレベルの微細構造がメートルレベルの エネルギー性能に影響を与える材料をマル チスケールエネルギー材料と定義し、これま で培ったセルフオーガニゼーションの知見 と技術を駆使することで、高性能マルチスケ ールエネルギー材料の創製技術の確立を目 的とする。



図1マルチスケールエネルギー材料の概念図。

上記の目的を達成するために、下記の三項 目について検討した。

(1)薄膜成長条件による自己組織化制御

RE123 薄膜成長時の温度や成膜速度によっ て BMO の自己組織化形状が変わる。本研究 では、RE123 薄膜の成長条件が添加された BMO の自己組織化形状と超伝導特性に与え る影響を明らかにすることを目的とした。 (2)自己組織化機構の薄膜結晶成長シミュレ ーション

自己組織化はナノサイズで進行するため、 実験的に自己組織化機構を明らかにするこ とは困難である。そこで、サブナノメートル レベルの薄膜成長を数値計算する手法を開 発し、ナノレベルで自己組織化機構を明らか にすることを目的とした。

(3)ナノ電極リソグラフによる微細組織制御 自己組織化はランダムに生じるため、その 配置はランダムである。しかし、配置を制御 出来れば超伝導特性がさらに向上する可能 性がある。そこで、ナノ欠陥の配置が超伝導 特性に与える影響について検討を行った。

## 3. 研究の方法

(1)薄膜成長条件による自己組織化制御

BaHfO<sub>3</sub> (BHO)を 3 vol.%添加した Sm123 超 伝導薄膜を PLD 法によって LaAlO<sub>3</sub> 単結晶基 板上に成膜した。その際、成長基板温度(*T*<sub>s</sub>) を 720~840°C と広い範囲にした。試料の微 細組織を透過型電子顕微鏡(TEM)で観察し、 電気輸送特性から臨界電流密度(*J*<sub>c</sub>)を評価し た。

(2)自己組織化機構の薄膜結晶成長シミュレ ーション

BMO が添加された RE123 薄膜の結晶成長 をモデル化し、Monte Carlo 法を用いた薄膜成 長シミュレーションコードを開発した。この モデルでは、BMO と RE123 が一辺 *a* (~0.4 nm) 立方体の組み合わせから成る粒子として単 純化しており、それらの粒子が基板上で拡散、 結合などを行う。同種粒子間と異種粒子間の 結合エネルギーを考慮することで二成分系 の薄膜成長をシミュレーションした。

(3)ナノ電極リソグラフによる微細組織制御

RE123 薄膜中で自己組織化する BMO の配置を制御することは困難である。そこで、Nb 超伝導薄膜を局所的に酸化(非超伝導化)させることが可能なナノ電極リソグラフ(NEL、 図2参照)技術を用いて、ナノレベルの酸化物 を意図的に配置し、超伝導特性に与える影響 を評価した。Nb 薄膜は DC マグネトロンスパ ッタ法を用いて Si 単結晶基板上に作製した。



図2 ナノ電極リソグラフ(NEL)装置の模式図。

4. 研究成果

(1)薄膜成長条件による自己組織化制御

低い  $T_s=750$ °C と高い  $T_s=840$ °C で作製した BHO 添加 Sm123 薄膜の断面 TEM 像を図 3 に 示す。図中で縦方向の黒い筋が自己組織化し た BHO である。これらのナノロッドの直径 と数密度は表 1 の通りである。いずれも直径 がナノサイズで細長いロッド(ナノロッド)状



図 3 BHO 添加 Sm123 超伝導薄膜の断面 TEM 像。 (a) T<sub>s</sub> = 750°C と(b)840°C 試料。[雑誌論文③]

表1BHO添加 Sm123 超伝導薄膜の特徴

		1.10
成長温度 (Ts)	750	840
[°C]		
直径 [nm]	5.7	8.5
数密度 [μm <sup>-2</sup> ]	2,300	1,440
形態	傾斜	直線

に自己組織化した。また、T<sub>s</sub>が低いほど数密 度が高くなる傾向にあった。この傾向は他の BMO と RE123 材料の組み合わせでも同様で ある。さらに低温の 720°C で作製した試料で は、直径 4 nm、数密度 3,000 /µm<sup>2</sup> が得られた [雑誌論文①]。この数密度は現時点で世界最 高値である。ナノロッドの形態に注目すると、 高 T<sub>s</sub>では Sm123[001]方向に沿って直線状に 成長しているのに対して、低 T<sub>s</sub>では傾斜して 成長していた。この形態の違いについては、 自己組織化機構のシミュレーションの結果 を交えて後述する。

最大の数密度が得られた 720℃ 試料につい て超伝導特性を評価した結果を図 4 に示す。 図には、超伝導特性において現時点で世界最 高値であるヒューストン大のデータも示し ている。ヒューストン大は(Y, Gd)123 薄膜に 15 mol% (約 7 vol.%)もの BZO を添加して得 られた値であるのに対して、本研究ではその 半分以下の 3 vol.%で同程度の超伝導特性が 得られた。これは、高数密度に成長し易い BHO 材料と 720℃ という低い T<sub>s</sub>の両方の影 響によって、少ない添加量でも高密度にナノ



図 4 720℃ で作製した BHO 添加 Sm123 薄膜の 磁場中における(a)臨界電流密度 J<sub>c</sub> と(b)巨視的 磁束ピン止め力 F<sub>po</sub> [雑誌論文①]。現状の世界 最高値[引用文献⑤]もプロットしている。

ロッドを成長させることができた結果である。高数密度なナノロッドは高い磁場中であっても超伝導体中に侵入した量子化磁束を 十分にピン止めできる。また、過剰な添加量 は*T*。の低下を招くが、本研究では3 vol.%と 添加量が比較的少ないため、*T*。=91.5 K とほ とんど低下することはなかった。これらの効 果によって、図4のような高い超伝導特性が 得られたと考えられる。

(2)自己組織化機構の薄膜結晶成長シミュレ ーション

BMO ナノロッドの結晶核生成過程を明ら かにするために、まず 2 次元 Monte Carlo シ ミュレーション(2D-MC)コードを開発した [雑誌論文②]。これによって、 $T_s$ が低下する と BMO の結晶核生成頻度が高くなった結果 数密度が増加すると言った実験結果と同じ 傾向が得られた。

このコードを3次元に拡張した3D-MCコ ードを開発した。図5に $T_s$ =1,193K(920°C) の条件でシミュレーションした BMO 添加 RE123薄膜の微細組織を示す。図(a)中におい て、見易さのために RE123粒子は透明にして いる。この図から、BMO 粒子(赤)が寄り 集まってナノロッドを形成していることが わかる。図(b)からナノロッドは直線状に成長 しており、高 $T_s$ で直線状に成長する実験結果 を良く再現している。また、この数密度は実



図 5 三次元 Monte Carlo 法でシミュレーション した BMO 添加 RE123 薄膜の微細組織。(a)RE123 粒子を透明にした鳥瞰図と(b)一つのナノロッ ドを拡大した断面図。



図 6 種々の $T_s$ でシミュレーションした BMO ナ ノロッド。(a)  $T_s = 1,023$  K (750°C)、(b)  $T_s = 1,113$ K (840°C)と(c)  $T_s = 1,193$  K (960°C)。

験結果の数密度とほぼ一致した。次に、様々 な T<sub>s</sub>で BMO の自己組織化をシミュレーショ ンした結果を図 6 に示す。

図6から、低いTsでナノロッドが曲がる(傾 斜する)、実験結果と同様の傾向が見られた。 このシミュレーション結果によって結晶成 長過程を詳細に観察したところ、高いT<sub>s</sub>では ナノロッドの数密度が低いためにナノロッ ドー本当たりの成長速度が速く、層状にステ ップフロー成長する RE123 によって取り囲 まれる前に BMO の三次元島が形成される。 その三次元島を RE123 層が覆うとその層状 を拡散してきた BMO が三次元島に取り込ま れ三次元島が成長するという上記の過程を くり返すことで直線状のナノロッドに自己 組織化することが明らかになった。一方で低 いT<sub>s</sub>では、ナノロッドの数密度が高いために ナノロッド一本当たりの成長速度が遅く、 RE123 層のステップフロー速度とほとんど同 じである。その結果、BMO の三次元島に対 してある一定の方向からステップフロー成 長して来る RE123 層によってその方向に BMO 三次元島が成長出来ず、反対方向に BMO 粒子が優先的に取り込まれるために傾 いて成長することが明らかになった。

T<sub>s</sub>以外にも成膜レートが BMO の自己組織 化に影響を与える。そのため、様々なT<sub>s</sub>と成 膜レートの条件下で BMO の自己組織化をシ ミュレーションした。図7にT<sub>s</sub>(横軸)と成膜 レート(縦軸)に対するシミュレーションで得 られたナノロッドの数密度とナノロッド形 態の状態図を示す。図(a)から、T<sub>s</sub>が低く、成 膜レートが高いほどナノロッド数密度が高 くなる傾向が見られた。添加量は3 vol.%一定 としているため、数密度の増加は直径の低下



図7 種々の成長温度と成膜レートの条件下にお けるシミュレーションで得られた (a) ナノロッ ドの数密度等高線図と(b)ナノロッド形態の状 態図。

を意味する。図(b)示したナノロッド形態の状 態図から、ナノロッドの形態は大きく4つに 分けられる。T<sub>s</sub>が高く成膜レートが低い領域 では直線状のナノロッドが成長し、それから T<sub>s</sub>の低下と成膜レートの上昇に伴って、傾い たナノロッド、短いナノロッドとパーティク ルそしてパーティクルへと形態が変化する。 低い T<sub>s</sub> かつ高い成膜レートではもはやナノ ロッド状に自己組織化することが出来ず、ナ ノサイズのパーティクルが分布している状 態になる。この領域では数密度を定義出来な いため、図(a)では空白となっている。超伝導 コイルへの応用を考えた場合、コイルの端部 では様々な方向からの磁場が超伝導体に係 るため、いろんな方向を向いたナノロッドか、 ナノロッドと等方的なパーティクルが混在 した形態が適していると考えられる。

以上から、様々な成膜条件に対する BMO の自己組織化形態を計算できるコードの開 発に成功した。

(3)ナノ電極リソグラフによる微細組織制御 超伝導体中に意図的に常伝導部分を入れ るとその常伝導部分に量子化磁束線がピン 止めされる。これは超伝導状態と常伝導状態 の間に自由エネルギー密度の差があるため である。このエネルギー差は凝縮エネルギー 密度と呼ばれ、ΔG = μ0Hc<sup>2</sup>/2 で表される。こ





図 8 Nb 薄膜に NEL で作製した酸化 Nb の例。(a) 点状酸化物を三角形に配置。(b)名古屋大学のロ ゴマーク。一辺 8 μm の範囲に描画した。

こで H。は超伝導の熱力学的臨界磁場である。 量子化磁束線と常伝導部分の重なっている 体積 V に ΔG をかけることで量子化磁束線に 働くピンニングポテンシャルが求められる。

酸化 Nb は常伝導体であるため、磁束ピン 止め点として作用する。そこで、ナノ電極リ ソグラフ(NEL)を用いて Nb 超伝導薄膜の一 部をナノサイズで酸化させ、磁束ピン止め点 (PC)を導入した。NEL ではナノサイズで酸化 できるだけでなく、その酸化箇所を自由に設 計できる。酸化 Nb は金属 Nb と比較して体積 が大きいため、酸化した部分が局所的に盛り 上がり、原子間力顕微鏡などでその配置を容 易に観察出来る。図 8(a)に NEL によって Nb 薄膜を局所的に酸化させた例を示す。例では 直径 100 nm 程度の点状で酸化 Nb を作製し、 それを三角形に並べている。CAD 等で描画デ ータを作成できるため図 8(b)のように自由に 酸化物配置を設計できる。

この技術を用いて点状酸化 Nb を直径 D が 390~640 nm で一辺 1  $\mu$ m の四角格子状に並べ た Nb 薄膜を作製し、D が超伝導特性に与え る影響を評価した。図 9(a)に異なる D を持っ た Nb 薄膜の磁場中 J<sub>c</sub>を示す。図には PC が 導入されていない試料(as-deposited)のデータ も比較としてプロットされている。PC を持 った試料は as-deposited と比較して J<sub>c</sub>が向上 した。直径が最大の D = 640 nm 試料が最も高 い J<sub>c</sub>を示したが、D に対する明確な傾向は見 られなかった。

図 9(b)に PC の直径 D と高さ h を示す。こ



図 9 サイズの異なる酸化 Nb による磁束ピン止 め点を導入した Nb 薄膜の(a)磁場中臨界電流密 度と(b)PC のサイズ。

こで h は盛り上がっている酸化 Nb の高さで ある。図から、PC のサイズにばらつきがあ ることがわかる。金属 Nb に対する酸化 Nb の体積膨張率を $\gamma(>1)$ と置くと、Nb 薄膜内部 に生じた酸化 Nb の深さ d は、 $d = h/(\gamma - 1) \propto h$ で求められる。図 9 の測定温度では量子化磁 束線の直径 2 $\xi$  は 300 nm 程度であるので D より小さい。よって、 $V = \xi^2 \pi d \propto h$  である。 これより、ピンニングポテンシャル $\Delta U = \Delta G$ × V は h に比例することがわかる。図(b)から、 h のばらつきが大きいために $\Delta U$  の分布にも ばらつきがあり、そのため D に対する明確な 傾向が見られなかったと考えられる。PC の サイズ制御、特に h のばらつきを抑えること が今後の課題である。

以上の検討から、実験とシミュレーション の両方向から自己組織化機構の解明を行っ た。その結果、現時点で世界最高クラスの超 伝導特性を示す RE123 超伝導薄膜が作製可 能となった。

<引用文献>

 J. L. MacManus-Driscoll et al., Nature Mater., 3, 2004, 439-443

- ② H. Ohta et al., Nature Mater., 6, 2007, 129-134
- ③ T. Yoshimura, Y. Ichino et al., Physica C, 471, 2011, 947-950
- ④ Y. Ichino et al., Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 928, 2006, 0928-GG14-17
- (5) A. Xu et al., APL Mater., 2, 2014, 046111
- 5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計30件)

- S. Miura, <u>Y. Yoshida</u>, <u>Y. Ichino</u> et al., APL mater., 4, 2016, 016102, 査読有り DOI:dx.doi.org/10.1063/1.4939182
- ② Y. Ichino, Y. Yoshida et al, IEEE Trans. Appl. Supercond., 25, 2015, 6604506, 査読有り DOI:10.1109/TASC.2014.2385311
- ③ S. Miura, <u>Y. Yoshida</u>, <u>Y. Ichino</u> et al., J. Phys.: Conference Series, 507, 2014, 022021, 査読有り DOI:10.1088/1742-6596/507/2/022021
- 〔学会発表〕(計 129 件)
- S. Miura, <u>Y. Yoshida</u>, <u>Y. Ichino</u>, K. Matsumoto, A. Ichinose, S. Awaji, 24th International Conference on Magnet Technology, 2PoCD\_09, Oct. 18-23, 2015, Seoul, Korea
- ② <u>Y. Ichino</u>, A. Tsuruta, S. Miura, <u>Y. Yoshida</u>, Applied Superconductivity Conference 2014, 3MPo2B-01, Aug. 10-15, Charlotte, USA
- ③ Y. Yoshida, S. Miura, A. Tsuruta, Y. Ichino et al., the 11th the European Conference on Applied Superconductivity, 2P-WT4-04, Sep. 15-19, 2013, Genova, Italy
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

 一野 祐亮 (ICHINO, Yusuke)
名古屋大学・未来材料システム研究所・准 教授
研究者番号:90377812

(2)連携研究者

吉田 隆 (YOSHIDA, Yutaka)名古屋大学・大学院工学研究科・教授研究者番号: 20314049

(3)研究協力者

鶴田 彰宏(TSURUTA, Akihiro)

- 三浦 俊(MIURA, Shun)
- 中村 貞治 (NAKAMURA, Joji)